

Compatibilité électromagnétique (CEM) –

Electromagnetic compatibility (EMC) –

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure –
Section 6: Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

Part 4: Testing and measurement techniques –
Section 6: Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

CORRIGENDUM 1

Page 78

Page 79

Figure D.1

Figure D.1

Dans la deuxième ligne de la note, au lieu de

In the note, second line, instead of

... 280 mH ...

... 280 mH ...

lire

read

... 280 µH ...

... 280 µH ...

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

<https://standards.itih.ai/Catalogue/standards/iec/a783b830-d828-49eb-a6d5-2bf3a4033207/iec-61000-4-6-1996>